

金属材料研究所 材料分析研究コア（電子顕微鏡）料金表 2023年4月～

【税込価格】

ARIM事業装置ID	装置名称	メーカー/型番	ARIM事業利用料金		成果非公開利用料金
			設備利用+データ提供 学内料金（円/1H）	設備利用 学外料金(1)（円/1H）	学外料金(2)（円/1H）
TU-504	超高分解能透過電子顕微鏡	JEOL JEM-ARM200F Cold	4,510	7,216	21,340
TU-516	分析電子顕微鏡	TOPCON EM-002B	3,300	5,280	6,600
TU-517	透過電子顕微鏡	JEOL JEM-2000EXII	2,200	3,520	4,400
TU-520	分析透過電子顕微鏡	JEOL JEM-2100Plus	3,520	5,632	6,270
TU-507	集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System	Quanta 3D	3,300	5,280	6,930
TU-508	集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System	Versa 3D	5,610	8,976	11,000
TU-507,TU-508	集束イオンビーム加工装置（技術代行適応料金）※1	Quanta 3D及びVersa 3D	4,455	7,128	8,965
TU-518	薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL EM-09100IS	2,200	3,520	4,070
TU-510	イオンミリング加工装置	ガク社 PIPS II	1,210	1,936	2,860
TU-511	イオンミリング加工装置	ガク社 PIPS II	1,210	1,936	2,860
TU-512	イオンミリング加工装置	FISCHIONE MODEL1010	440	704	1,650
TU-514	熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU Thermo plus EVO II	770	1,232	1,760
TU-515	高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU SmartLab 9SW	1,320	2,112	4,400
-	技術支援料A ※2	-	3,300	3,300	8,690
-	技術支援料B ※2	-	6,490	6,490	12,980
-	試料作製準備室使用料（半日4H単位で使用）※3	-	880/4H	1,408/4H	2,640/4H

■FIB試料用Moグリッド(Cuより差額)（1,320円/1個）

■FIB試料用Siグリッド ナノメッシュ(Cuより差額)（2,640円/1個）

※1 技術代行の場合は、両装置の平均の価格とする。機器利用の場合は、各装置の価格とする

試料作成に伴う予備装置の利用等があった場合、実費相当額を加算して請求する（分析コア利用料に関する申合せによる）

※2「東北大学金属材料研究所材料分析研究コア分析電顕室設備等使用内規」第5条に関わる支援

※3 本表に記載されている他に、個別の課題の実施に必要な消耗品が発生した場合は、実費相当額を加算して請求する（分析コア利用料に関する申合せによる）